

# Exploiter l'aléa dans les circuits électroniques pour la sécurité : PUFs et TRNGs

Brice Colombier

[brice.colombier@grenoble-inp.fr](mailto:brice.colombier@grenoble-inp.fr)

Rencontres FMNT

22 octobre 2021



Brice Colombier

Enseignant chercheur à Grenoble INP Phelma et au laboratoire TIMA.



Thématique de recherche :

- Sécurité matérielle.

Les PUFs [1] et les TRNGs [2] sont des primitives **matérielles** de **sécurité**.

Elles exploitent l'**aléa** présent dans les circuits électroniques.

- Une PUF exploite l'aléa **statique**, présent lors de la **fabrication** du circuit.
- Un TRNG exploite l'aléa **dynamique**, présent lors du **fonctionnement** du circuit.

---

[1] Physical Unclonable Function

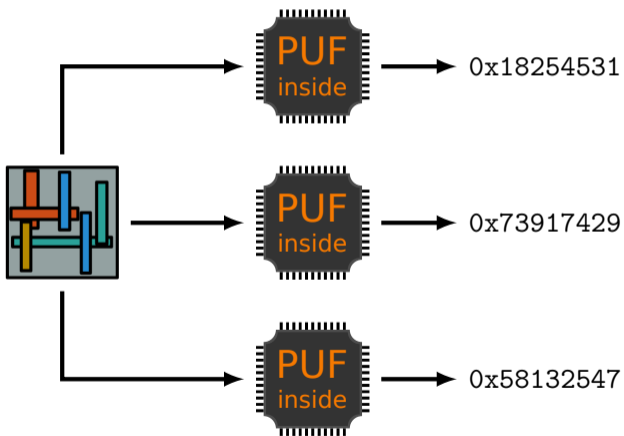
[2] True Random Number Generator

# *Physical Unclonable Function*

---

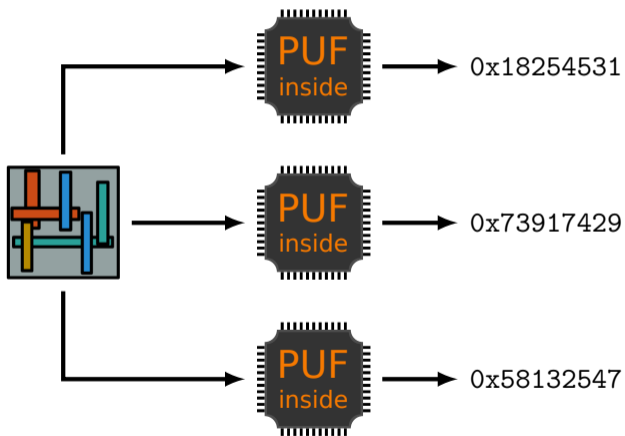
# Physical Unclonable Function

Une PUF fournit un **identifiant unique** pour chaque **instance** d'un circuit.



# Physical Unclonable Function

Une PUF fournit un **identifiant unique** pour chaque **instance** d'un circuit.

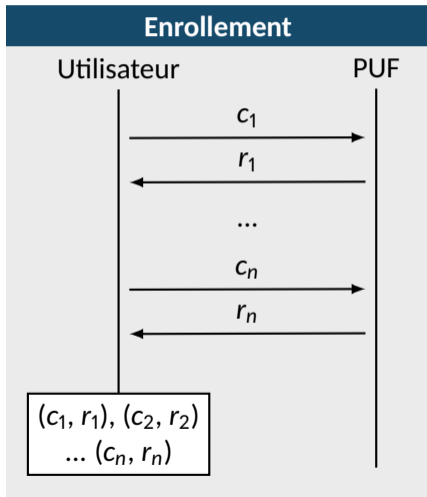


## Utilisations possibles

- identification,
- authentification,
- stockage de clés secrètes,
- lutte contre la contrefaçon,

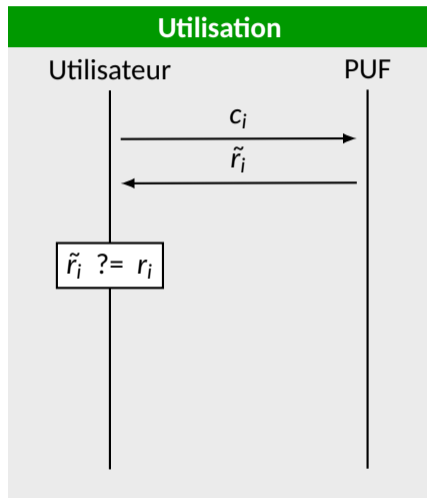
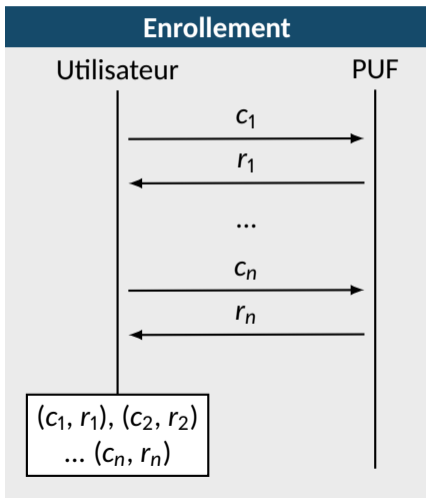
# Utilisation

La plupart des PUFs fonctionnent selon un protocole de **challenge / réponse**.



# Utilisation

La plupart des PUFs fonctionnent selon un protocole de **challenge / réponse**.





## Principe de fonctionnement

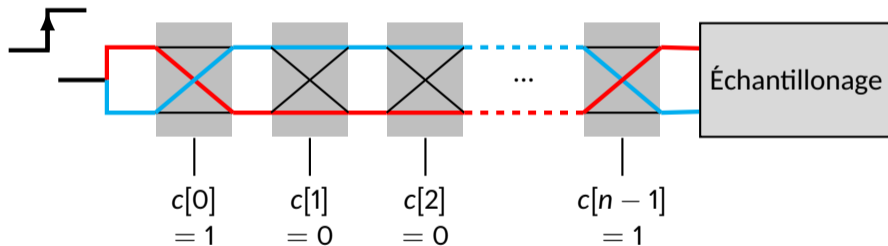
Comparaison de deux éléments **identiques à la conception** mais **différents après fabrication**.

Éléments couramment utilisés :

- lignes,
- oscillateurs en anneau,
- portes logiques,
- cellules mémoire,
- bascules.

## Arbiter PUF (2002 [3])

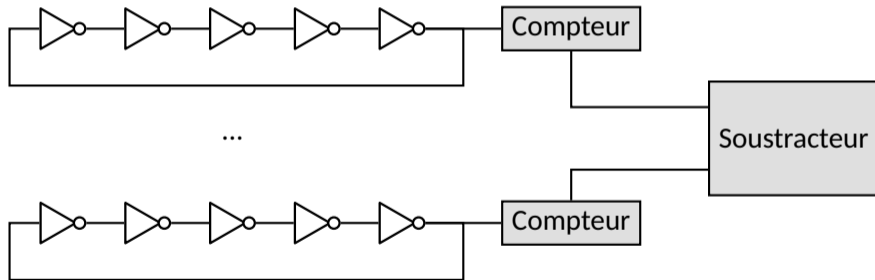
Comparaison du **délat** de deux lignes “identiques”.



[3] B. Gassend, D. E. Clarke, M. van Dijk, and S. Devadas. “Silicon physical random functions”. In: *ACM Conference on Computer and Communications Security*. ACM, 2002, pp. 148–160.

## Ring oscillator PUF (2002 [3])

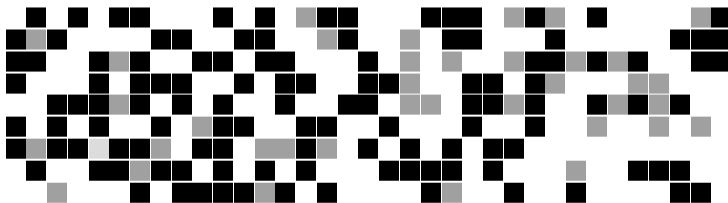
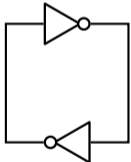
Comparaison de la **fréquence d'oscillation** de deux oscillateurs en anneau "identiques".



[3] B. Gassend, D. E. Clarke, M. van Dijk, and S. Devadas. "Silicon physical random functions". In: *ACM Conference on Computer and Communications Security*. ACM, 2002, pp. 148–160.

## SRAM PUF (2007 [4])

Pour chaque cellule mémoire, l'un des deux inverseurs est plus "fort".  
Valeur lue à **la mise sous tension** de la mémoire.



[4] J. Guajardo, S. S. Kumar, G. J. Schrijen, and P. Tuyls. "FPGA Intrinsic PUFs and Their Use for IP Protection". In: *International Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems*. Vol. 4727. Springer, 2007, pp. 63–80.

# *True Random Number Generator*

---

101100010000100011110010100110011001110001110010110101100110111110110010001

Un TRNG fournit des nombres aléatoires, utilisés pour des applications de **sécurité** :

- clés secrètes,
- vecteurs d'initialisation,
- masques pour contremesures,

Un TRNG peut aussi fournir une **graine** à un générateur pseudo-aléatoire.

## Principe de fonctionnement

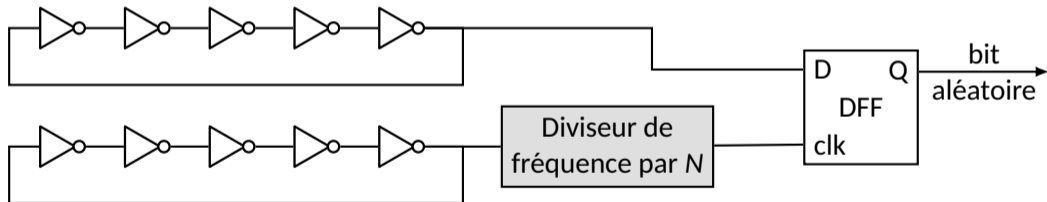
Extraction du **bruit** présent dans les circuits électroniques

Exemples de phénomènes exploités :

- jitter d'horloge,
- métastabilité,
- délai de transition entre états.

## Ring oscillator TRNG (années 90 [5])

Extraction du signe de la différence de phase après  $N$  périodes.

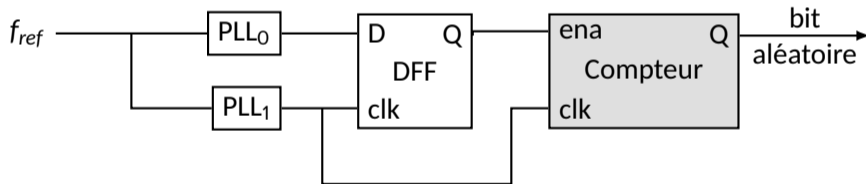


[5] T. E. Tkacik. "A Hardware Random Number Generator". In: *International Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems*. Vol. 2523. Springer, 2002, pp. 450–453.



## PLL TRNG (2004 [6])

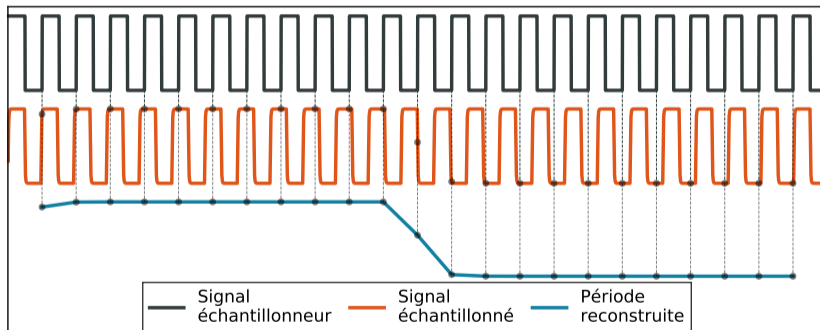
Échantillonnage cohérent de toute la période puis comptage du nombre de 1.



[6] M. Drutarovský, M. Simka, V. Fischer, and F. Celle. "A Simple PLL-Based True Random Number Generator for Embedded Digital Systems". In: *Computers and Artificial Intelligence 23.5* (2004), pp. 501–515.

## PLL TRNG (2004 [6])

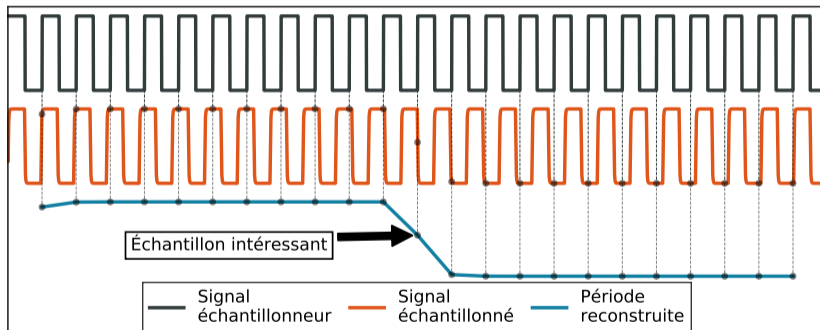
Échantillonnage cohérent de toute la période puis comptage du nombre de 1.



[6] M. Drutarovský, M. Simka, V. Fischer, and F. Celle. "A Simple PLL-Based True Random Number Generator for Embedded Digital Systems". In: *Computers and Artificial Intelligence* 23.5 (2004), pp. 501–515.

## PLL TRNG (2004 [6])

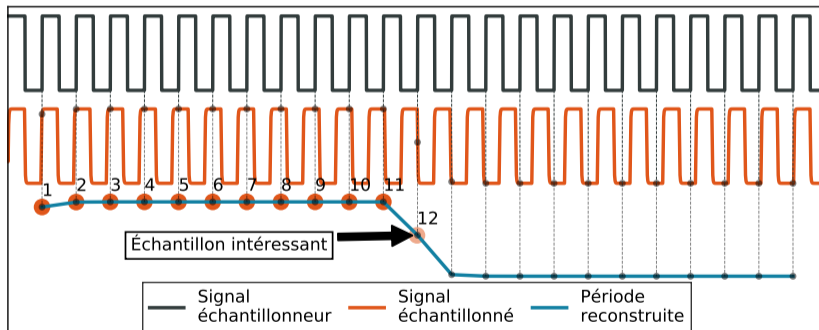
Échantillonnage cohérent de toute la période puis comptage du nombre de 1.



[6] M. Drutarovský, M. Simka, V. Fischer, and F. Celle. "A Simple PLL-Based True Random Number Generator for Embedded Digital Systems". In: *Computers and Artificial Intelligence* 23.5 (2004), pp. 501–515.

## PLL TRNG (2004 [6])

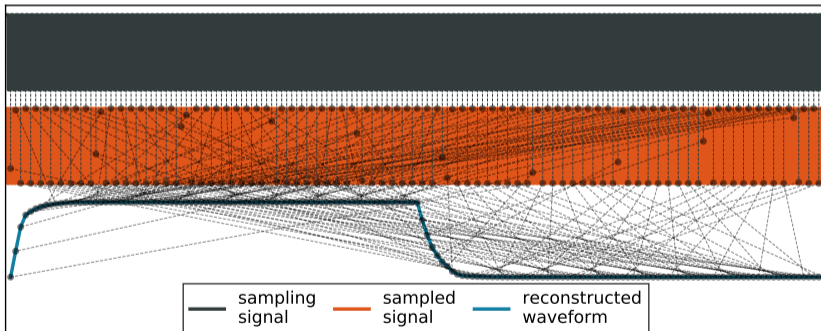
Échantillonnage cohérent de toute la période puis comptage du nombre de 1.



[6] M. Drutarovský, M. Simka, V. Fischer, and F. Celle. "A Simple PLL-Based True Random Number Generator for Embedded Digital Systems". In: *Computers and Artificial Intelligence 23.5* (2004), pp. 501–515.

## PLL TRNG (2004 [6])

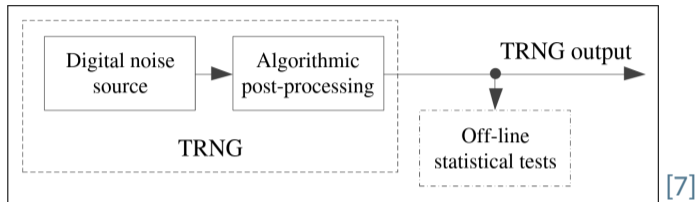
Échantillonnage cohérent de toute la période puis comptage du nombre de 1.



[6] M. Drutarovský, M. Simka, V. Fischer, and F. Celle. "A Simple PLL-Based True Random Number Generator for Embedded Digital Systems". In: *Computers and Artificial Intelligence* 23.5 (2004), pp. 501–515.

# Approche historique pour la conception des TRNGs

Approche “historique” :



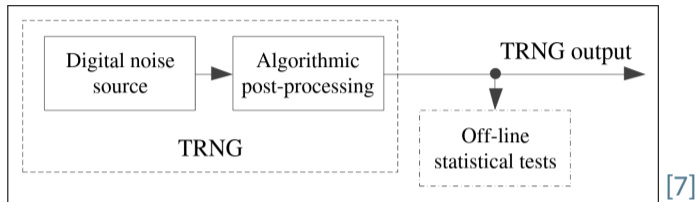
- Seule la **sortie** du TRNG est testée, par des tests statistiques dédiés
  - FIPS 140-1, NIST SP 800-22, DIEHARD, etc
- Le TRNG est considéré comme une **boîte noire**.

---

[7] J. Balasch, F. Bernard, V. Fischer, M. Grujic, M. Laban, O. Petura, V. Rozic, G. van Battum, I. Verbauwheide, M. Wakker, and B. Yang. “Design and testing methodologies for true random number generators towards industry certification”. In: *IEEE European Test Symposium*. IEEE, 2018, pp. 1–10.

# Approche historique pour la conception des TRNGs

Approche “historique” :



- Seule la **sortie** du TRNG est testée, par des tests statistiques dédiés
  - FIPS 140-1, NIST SP 800-22, DIEHARD, etc
- Le TRNG est considéré comme une **boîte noire**.

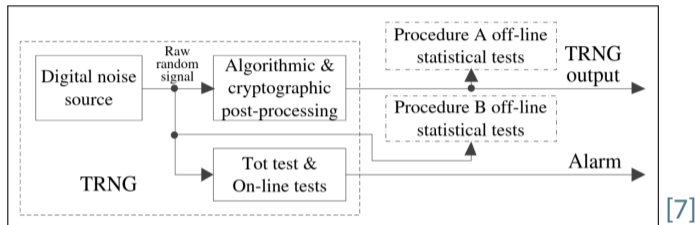
## Problème

Des constructions **purement déterministes (sans aucun aléa)** réussissent les tests statistiques.

[7] J. Balasch, F. Bernard, V. Fischer, M. Grujic, M. Laban, O. Petura, V. Rozic, G. van Battum, I. Verbauwheide, M. Wakker, and B. Yang. “Design and testing methodologies for true random number generators towards industry certification”. In: *IEEE European Test Symposium*. IEEE, 2018, pp. 1–10.

# Approche moderne pour la conception des TRNGs

Approche “moderne” :



- Les tests s'appliquent au signal aléatoire brut **et** à la sortie,
- Des **tests** sont intégrés et déclenchent une **alarme** si nécessaire,
- Le TRNG est **précisément décrit**,
- Un **modèle stochastique de l'extraction d'entropie** est requis.

[7] J. Balasch, F. Bernard, V. Fischer, M. Grujic, M. Laban, O. Petura, V. Rozic, G. van Battum, I. Verbauwheide, M. Wakker, and B. Yang. “Design and testing methodologies for true random number generators towards industry certification”. In: *IEEE European Test Symposium*. IEEE, 2018, pp. 1–10.



# Propriétés attendues

---

- ✔ **Imprédictibilité,**
  - Identifiants générés par la PUF uniformément répartis,
  - Impossibilité de prédire les prochains nombres aléatoires générés.
  
- ✔ **Résistance aux variations de **conditions de fonctionnement,****
  - Identifiants fiables générés par la PUF,
  - Nombres aléatoires générés fiables.
  
- ✔ **Résistance aux **manipulations intentionnelles,****
  - Cloner la PUF,
  - Biaiser la sortie du TRNG.
  
- ✔ **Débit** suffisant,
  - Surtout valable pour les TRNGs.

# Comment la microélectronique peut aider ?



- ▶▶ meilleure **caractérisation** des blocs élémentaires,
- ▶▶ caractérisation des **bruits statiques et dynamiques**,
- ▶▶ développement de **modèles stochastiques réalistes et complets**,
  - ▶ servant de base aux modèles d'extraction d'entropie,
- ▶▶ utilisation de **nouveaux** blocs élémentaires (technologies émergentes).

# Conclusion

---

- Les PUFs et les TRNGs sont des primitives essentielles pour la **sécurité**.
- Les développer requiert un **modèle stochastique de l'extraction d'entropie**.
- La microélectronique fournit le **socle** nécessaire à la construction de ce modèle.

Contact :

- ✉ Ioana Vatajelu : [ioana.vatajelu@univ-grenoble-alpes.fr](mailto:ioana.vatajelu@univ-grenoble-alpes.fr)
- ✉ Brice Colombier : [brice.colombier@grenoble-inp.fr](mailto:brice.colombier@grenoble-inp.fr)

- Les PUFs et les TRNGs sont des primitives essentielles pour la **sécurité**.
- Les développer requiert un **modèle stochastique de l'extraction d'entropie**.
- La microélectronique fournit le **socle** nécessaire à la construction de ce modèle.

Contact :

- ✉ Ioana Vatajelu : [ioana.vatajelu@univ-grenoble-alpes.fr](mailto:ioana.vatajelu@univ-grenoble-alpes.fr)
- ✉ Brice Colombier : [brice.colombier@grenoble-inp.fr](mailto:brice.colombier@grenoble-inp.fr)

— Questions? —